УДК 535.343

РАСЩЕПЛЕНИЕ ОПТИЧЕСКОГО РЕЗОНАНСА *N*-ТИПА, ФОРМИРУЮЩЕГОСЯ В **A**-СИСТЕМЕ АТОМОВ ИЗОТОПА ⁸⁵Rb В СИЛЬНОМ ПОПЕРЕЧНОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ

А.Д. САРГСЯН¹*, Р.К. МИРЗОЯН^{1,2}, А.С. САРКИСЯН¹, А.О. АМИРЯН^{1,3}, Д.Г. САРКИСЯН¹

¹Институт физических исследований НАН Армении, Аштарак, Армения ²Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne, UMR CNRS 6303 Universite de Bourgogne, 21078 Dijon Cedex, France ³Ереванский государственный университет, Ереван, Армения

*e-mail: armen_sargsyan@ipr.sci.am

(Поступила в редакцию 24 июля 2013 г.)

Исследован узкополосный резонанс N-типа, который формируется в Λ -системе атомов ⁸⁵Rb. Даже в случае применения тонких оптических ячеек (микронной толщины), содержащих пары атомов рубидия, резонанс N-типа имеет высокий контраст. Использовались излучения двух непрерывных узкополосных диодных лазеров. Экспериментально и теоретически исследованы особенности расщепления N-резонанса на 6 компонент в сильном поперечном магнитном поле и зарегистрировано начало режима Пашена–Бака на сверхтонкой структуре атома ⁸⁵Rb.

1. Введение

Процессы когерентного пленения населенности (КПН) и электромагнитно-индуцированной прозрачности (ЭИП) продолжают активно исследоваться, что обусловлено их широким практическим применением, в частности, при создании высокочувствительных магнитометров, в замедлении скорости света и оптической записи информации, в задачах квантовой коммуникации и др. [1-6]. Параллельно продолжается поиск процессов для формирования узких резонансов, которые совмещают в себе достоинства процессов КПН и ЭИП, а также могут иметь дополнительные преимущества.

В последние годы в качестве альтернативы активно исследуется процесс, при котором формируется узкополосный резонанс *N*-типа [7-9] (для краткости далее мы будем называть его *N*-резонансом). К основным достоинствам *N*-резонанса следует отнести его высокий контраст и малую (суб-натуральную) спектральную ширину, даже в случае применения оптических ячеек микронной толщины, содержащих пары атомов рубидия. Для формирования *N*-резонанса используются два непрерывных узкополосных лазерных излучения: пробное излучение (с плавно перестраиваемой частотой) и связывающее излучение (с фиксированной частотой).

В работе [9] нами показано, что в продольном магнитном поле *N*-резонанс расщепляется на пять компонент, и при магнитных полях B > 1000 Гс начинает проявляться режим Пашена–Бака на сверхтонкой (ПБС) структуре атомов ⁸⁵Rb, который означает, что начинается разрыв связи полного углового момента электрона *J* и магнитного момента ядра *I*. Проявление режима ПБС заключается в том, что частотные наклоны всех пяти *N*-компонент с увеличением магнитного поля асимптотически стремятся к одной и той же фиксированной величине 2.8 МГц/Гс, определяемой проекциями m_J и m_I .

Целью настоящей работы было исследование (ранее не изученного) поведения *N*-резонанса во внешнем поперечном магнитном поле при использовании изотопа ⁸⁵Rb. Впервые показано, что в поперечном магнитном поле *N*резонанс расщепляется на шесть компонент, и при магнитных полях B > 1000Гс начинает проявляться режим ПБС. Проявление режима ПБС в этом случае заключается в том, что частотные наклоны пяти *N*-компонент с увеличением магнитного поля асимптотически стремятся к одной и той же фиксированной величине, в то время как частотный наклон шестой компоненты с увеличением магнитного поля асимптотически стремится к нулю. Кроме того, в случае расщепления на шесть компонент достигается более высокая чувствительность к величине магнитного поля *B*, по сравнению со случаем расщепления на пять компонент в продольном магнитном поле [9], что важно для практических применений при измерении внешнего магнитного поля.

2. Эксперимент

2.1. Конструкция ячейки

В эксперименте использовалась микроячейка, с толщиной ~40 мкм, заполненная парами Rb с добавлением буферного газа неона, имеющего давление 100 Торр. Необходимость наличия буферного газа для формирования более контрастного *N*-резонанса отмечалась в работах [7-9]. Прямоугольные окна размерами 10 × 20 мм и толщиной 2 мм были изготовлены из кристаллического сапфира. Ось С была перпендикулярна поверхности окна, что существенно уменьшает двулучепреломление проходящего излучения. Поверхности сапфировых окон тщательно отполированы (локальная шероховатость < 5 нм). Для формирования фиксированного зазора (между внутренними поверхностями окон) в нижней и в верхней частях между окнами помещались платиновые полоски размерами 1 × 1 мм и толщиной 40 мкм. Заполнение микроячейки осуществлялось природным Rb, состоящим из изотопов ⁸⁵Rb (72%) и ⁸⁷Rb (28%). В частности, использование микроячейки позволяет применение постоянных магнитов для создания сильных магнитных полей в парах атомов, которые заключены в микроячейке. К недостаткам применения постоянных магнитов следует отнести большую неоднородность (градиентность) создаваемого магнитного

поля. Однако, в случае использования микроячейки изменение величины магнитного поля (в случае применения продольного магнитного поля) в пределах толщины столба паров (несколько десятков микрометров) значительно меньше самой величины магнитного поля. В случае применения поперечного магнитного поля диаметр лазерного излучения должен быть малым (для уменьшения градиента магнитного поля в поперечном направлении), в нашем случае он составлял 100 мкм. Дополнительные детали конструкции микроячеек приведены в [4,10].

2.2. Экспериментальная установка

Схема экспериментальной установки приведена на рис.1. Использовались излучения двух непрерывных узкополосных (с шириной ~1 МГц) диодных лазеров с внешним резонатором (extended cavity diode laser (ECDL)), один из которых имел фиксированную частоту v_C (связывающий лазер), а второй, с перестраиваемой частотой, являлся пробным лазером *v_P*. С помощью двух призм Глана G1 и G2 поляризации связывающего и пробного лазеров формировались линейными и взаимно перпендикулярными. Оба излучения диаметром 2 мм совмещались призмой Глана G3 и фокусировались линзой (F = 20 см) в микроячейку (3) с толщиной ~40 мкм, и далее коллимировались с помошью второй линзы (на рис.1 линзы не показаны). Часть пробного и связывающего излучений направлялась на дополнительную тонкую Rb ячейку с буферным газом толщиной L = 0.1 мм (4) для формирования N-резонанса при нулевом магнитном поле (частотный репер FR1). Кроме того, часть пробного излучения направлялась на сверхтонкую ячейку (СТЯ) с толщиной столба $L = \lambda$ паров Rb (5), с помощью которой формировался частотный репер FR2 [3]. Регистрация излучений проводилась фотодиодами ФД-24К (6). Сигналы с фотодиодов усиливались операционным усилителем и далее подавались на запоминающий четырехлучевой цифровой осциллограф Tektronix TDS2014B (7). Для формирования небольших поперечных магнитных полей (в этом случае направление магнитного поля перпендикулярно направлению лазерного излучения, то есть $\mathbf{B} \perp \mathbf{k}$, где k – волновой вектор лазерного излучения) использовалась пара намотанных катушек (2), внутрь которых помещалась микроячейка (3). Для формирования сильных поперечных магнитных полей использовались постоянные магниты (2) в виде дисков $\emptyset = 60$ мм и толщиной ~30 мм. Постоянные магниты крепились на двух немагнитных столиках (микроячейка (3) помещалась между ними) с возможностью плавного изменения расстояния между ними. При их сближении магнитное поле в микроячейке возрастало (методика измерения неоднородного магнитного поля приведена в [11]).

С помощью призм G4 и G5 излучение связывающего лазера отсекалось, и регистрировалось только пробное излучение. Для лучшей селекции частоты пробного излучения дополнительно использовался интерференционный фильтр (F = 795 нм), который имел следующие параметры: 50% пропускания на длине волны 795 нм, с шириной пика пропускания на полувысоте 10 нм. BD (beam dumper) использовались для блокировки остаточного излучения связывающего лазера. Температура трубки-отростка микроячейки (которая определяет плотность атомов рубидия в ячейке) составляла ~100°С (плотность паров атомов Rb ~5×10¹² ат/см³).



Рис.1. Схема экспериментальной установки (детали в тексте).

2.3. Экспериментальные результаты

На рис.2 приведена схема формирования *N*-резонанса в Л-системе атомов ⁸⁵Rb, D_1 линии, в которых нижними уровнями для Λ -системы являются уровни $F_g = 2, 3, a$ верхним уровнем – два доплеровски уширенных сверхтонких уровня 5 $P_{1/2}$, $F_e = 2$, 3. Частота пробного лазера v_p сканируется по $F_g = 3 \rightarrow 5P_{1/2}$ переходу, а для связывающей частоты v_c выполняется условие $v_p - v_c = \Delta_{HFS}$, где $\Delta_{\rm HFS}$ – величина сверхтонкого расщепления нижнего уровня (3036 МГц). Тогда в спектре пропускания пробного излучения формируется *N*-резонанс, демонстрирующий увеличение поглощения. Как показывают результаты по расщеплению *N*-резонанса в магнитном поле [9,10], начальным и конечным являются нижние уровни $F_g = 2,3$. Поэтому механизм образования N-резонанса следующий (рис.2): пробное излучение переводит атомы с уровня $F_g = 3$ на уровень $5P_{1/2}$ с последующим распадом на $F_g = 2$ (так называемый процесс оптической накачки [12]). Это приводит к обеднению уровня $F_g = 3$ (населенность которого условно показана маленьким кружком) и увеличению населенности уровня Fg = 2 (населенность показана большим кружком). В результате появляется инверсия населенностей N₂ > N₃, и при соответствующей частоте связывающего лазера происходит двухфотонный переход: атом с уровня $F_g = 2$ поглощает фотон пробного излучения v_p, а затем, излучая фотон с частотой v_c, переходит на $F_g = 3$. В результате, в спектре пробного излучения формируется узкий *N*-резонанс, демонстрирующий увеличенное поглощение.

Важно отметить, что в случае, когда частота пробного лазера v_p сканируется по переходу $F_g = 2 \rightarrow 5P_{1/2}$ (рис.3), тогда для формирования *N*-резонанса необходимым условием для частоты v_c является выполнение условия $v_c - v_p = \Delta_{\text{HFS}}$. При приложении внешнего магнитного поля происходит расщепление нижних уровней $F_g = 2$ (расщепляется на 2F + 1 = 5 зеемановских подуровней) и $F_g = 3$



Рис.2. А-система атомов ⁸⁵Rb, D₁ линии, нижние уровни $F_g = 2$, 3, верхние уровни $F_e = 2$, 3; при частоте $v_p - v_c = \Delta_{\rm HFS}$ в спектре пробного излучения формируется *N*-резонанс, демонстрирующий увеличение поглощения.

(расщепляется на 2F + 1 = 7 зеемановских подуровней), поэтому формируется ряд Λ -систем с участием разных зеемановских подуровней, приводящих к образованию новых компонент *N*-резонанса в магнитном поле. Мощности связывающего P_c (1–30 мВт) и пробного P_p (~1 мВт) лазеров подбирались таким образом, чтобы иметь малую спектральную ширину *N*-компонент при их хорошем контрасте. На рис.4 приведены спектры (для конфигурации частот связывающего и пробного лазеров, показанной на рис.2) пропускания *b*, *c*, *d* пробного излучения при возрастании магнитного поля: 14, 40 и 50 Гс (для кривой *d* частотное



Рис.3. А-система атомов ⁸⁵Rb, D1 линии, нижние уровни $F_g = 2$, 3, верхние уровни $F_e = 2$, 3; при частоте $v_c - v_p = \Delta_{HFS}$ в спектре пробного излучения формируется *N*-резонанс, демонстрирующий увеличение поглощения.

расстояние между компонентами l и 6 составляет 5×0.93 МГц/Гс $\times 50$ Гс = 233 МГц). *N*-резонанс при нулевом магнитном поле показан на кривой *a* (частотный репер FR1). Асимметричная форма *N*-резонанса обусловлена наличием буферного газа в ячейке, что приводит к влиянию процесса оптической накачки на форму *N*-резонанса [13]. Новые *N*-компоненты, которые формируются из-за наличия магнитного поля, отмечены номерами 1-6.



Probe frequency detuning, MHz

Рис.4. Спектры пропускания (a, b, c, d) пробного излучения при B =0, 14, 40, и 50 Гс, соответственно (для удобства спектры смещены по вертикали). Ячейка с L = 40 мкм заполнена Rb и неоном, температура 100° С. Конфигурация v_c и v_p показана на рис.2. Нижняя кривая – частотный репер FR2, получена с помощью Rb наноячейки.

На рис.5 приведены спектры (для конфигурации частот связывающего и пробного лазеров, показанной на рис.2) пропускания b, c, d пробного излучения при дальнейшем возрастании магнитного поля, соответственно, 140, 420 и 1560 Гс. Как видно из рисунка, компонента N-резонанса под номером 6 в сильном магнитном поле 1560 Гс значительно смещается (на 4250 МГц) в высокочастотную область. При нулевом магнитном поле *N*-резонанс показан на кривой а (FR1). Амплитуды N-компонент на кривых плавно уменьшаются от b до d, однако амплитуды изменены так, чтобы все пики были бы видны. Несмотря на то, что с увеличением магнитного поля амплитуды *N*-компонент уменьшаются, однако вплоть до 1.7 кГс компоненты уверенно регистрируются без специальных технических ухищрений. Уменьшение амплитуд *N*-компонент обусловлено двумя причинами: с возрастанием магнитного поля происходит увеличение расстройки Δ частоты v_c от соответствующего атомного перехода, а также (что более важно), происходит уменьшение вероятностей атомных переходов либо для частоты v_c, либо для частоты v_p[11,14].

На рис.6 приведена диаграмма уровней $F_g = 2$ и $F_g = 3$ атома ⁸⁵Rb, которые во внешнем поле расщепляются, соответственно, на 5 и 7 зеемановских подуровней. С целью не усложнять рис.6 расщепление верхнего уровня $5P_{1/2}$ не



Probe frequency detuning, MHz

Рис.5. Спектры пропускания *a*, *b*, *c*, *d* пробного излучения при B = 0, 140 Гс, 420 Гс, и 1560 Гс, соответственно; нумерация *N*-компонент *1-6* соответствует нумерации на рис.8. Ячейка с L = 40 мкм заполнена Rb и неоном, температура 100°С. Конфигурация v_c и v_p показана на рис.2. Нижняя кривая – частотный репер FR2, получена с помощью Rb наноячейки.

показано (влияние верхнего уровня проявляется в изменении величины расстройки Δ с изменением магнитного поля, что влияет только на амплитуду *N*-резонанса – см. рис.2,3). На диаграмме приведены десять возможных пар частот связывающего лазера v_c (имеющего фиксированную частоту) и пробного лазера v_p (имеющего перестраиваемую частоту), которые могут приводить к двухфотонному поглощению с нижнего уровня $F_g = 2$ с переводом атомов на F_g = 3. Нетрудно видеть, что частоты пробного лазера для некоторых случаев имеют одинаковую частоту (такие группы по два перехода с одинаковыми частотами помещены в одинаковые кружки), что приводит к возникновению шести различных частотных компонент, приведенных на рис.3, 4.

Из диаграммы следует, что частотное расстояние между двумя соседними *N*-компонентами равно 2×0.465 Мгц/Гс (эта зависимость сохраняется при магнитных полях <200 Гс, см. рис 8).

На рис.7 приведены спектры (для конфигурации частот связывающего и пробного лазеров, показанных на рис.3) пропускания *b*, *c*, *d* пробного излучения для расщепленных компонент *N*-резонанса (нумерация l'-6' соответствует нумерации, приведенной на рис.9) при возрастании магнитного поля, соответственно, 425, 640 и 850 Гс. При нулевом магнитном поле *N*-резонанс показан на кривой *a* (FR1). Нижняя кривая – частотный репер FR2, получена с помощью Rb наноячейки. Отметим, что в этом случае, в отличие от случая, представленного на рис.5, компонента *N*-резонанса под номером *6*' в сильном магнитном поле значительно смещается в низкочастотную область. Интересно отметить, что



Рис.6 Диаграмма уровней Fg = 2 и Fg = 3 атома ⁸⁵Rb, которые во внешнем поле расщепляются, соответственно, на 5 и 7 подуровней. Приведены десять возможных пар частот связывающего лазера υ_c и пробного лазера υ_p . Пары, для которых частоты пробного лазера имеют одинаковую частоту, помещены в одинаковые кружки; компоненты (1) и (6) содержат по одному переходу.

при конфигурациях, показанных на рис.2 и 3, *N*-резонанс имеет асиммет-ричную (дисперсионную) форму, однако асимметрия противоположна [13]: в первом случае низкочастотное крыло *N*-резонанса ниже высокочастотного крыла, а во втором случае высокочастотное крыло ниже низкочастотного.



Рис.7. Спектры пропускания *a*, *b*, *c*, *d* пробного излучения при B = 0, 425, 640 и 850 Гс, соответственно; нумерация *N*-компонент *I'-6'* соответствует нумерации, приведенной на рис.9. Ячейка с L = 40 мкм заполнена Rb и неоном, температура 100°С. Конфигурация v_c и v_p показана на рис.3. Нижняя кривая – частотный репер FR2, получена с помощью Rb наноячейки.

3. Обсуждение экспериментальных результатов

Для формирования *N*-резонанса (и его компонент в магнитном поле) необходимо выполнение условия $v_p - v_c = [E (F = 3, m_F) - E (F = 2, m'_F)] /h (1)$. На рис.8 приведены расчетные кривые (сплошные линии) и экспериментальные результаты (символы) для расщепленных *N*-компонент с номерами *1*–6 для конфигурации частот связывающего и пробного лазеров, приведенных на рис.2. Символами отмечены экспериментальные результаты. Как видно из рис.8 (частота v_p сканируется по $F_g = 3 \rightarrow 5P_{1/2}$ переходу), при B > 1 кГс зависимость частоты от магнитного поля (частотные наклоны) у пяти кривых 2–6 (нумерация соответствует *N*-компонентам, представленным на рис.4, 5) приобретают один и тот же положительный знак, а сами величины асимптотически стремятся в пределе к той же величине s = 2.8 МГц/Гс. Интересно отметить, что для компоненты *I* частотный наклон *s*(*1*) стремится к нулю.



Рис.8. Зависимость частотных сдвигов *1-6* (конфигурация частот v_c и v_p приведена на рис.2). Сплошные линии – расчетные кривые; черные квадраты – экспериментальные результаты; при B > 1 кГс частотные наклоны у пяти кривых 2-6 имеют положительный знак, а сами величины асимптотически стремятся к s = 2.8 МГц/Гс; для компоненты *1* частотный наклон s(1) стремится к нулю, что является проявлением режима ПБС.

На рис.9 приведены расчетные кривые (сплошные линии) и экспериментальные результаты (обозначены черными квадратиками) для расщепленных *N*компонент с номерами l'-6' для конфигурации частот связывающего и пробного лазеров, приведенной на рис.3. При **B** > 1 кГс у пяти кривых l'-5' частотные наклоны приобретают тот же отрицательный знак и асимптотически стремятся к s' = -2.8 МГц/Гс, а для компоненты 6' частотный наклон s'(6) стремится к нулю. Такое поведение в обоих случаях обусловлено началом "включения" режима ПБС (см. ниже).



Рис.9. Зависимость частотных сдвигов компонент I'-6' (конфигурация частот v_c и v_p приведена на рис.3). Сплошные линии – расчетные кривые; черные квадраты – экспериментальные результаты. Видно, что при B > 1 кГс частотные наклоны у кривых I'-5' имеют отрицательный знак, а величины асимптотически стремятся к s' = -2.8 МГц/Гс; для компоненты 6' частотный наклон s' (6) стремится к нулю, что является проявлением режима ПБС.

Для объяснения кривых, приведенных на рис.8 и 9, необходимы следующие пояснения. Для атомов ⁸⁵Rb при полях $B >> A_{hfs}/\mu_B \approx 700$ Гс, где $A_{hfs} -$ коэффициент связи сверхтонкой структуры для $5S_{1/2}$ (~ $h \times 1$ GHz), а μ_B – магнетон Бора (~ $h \times 1.399$ MHz/G), происходит разрыв связи между **J** и **I**, расщепление уровней описывается проекциями m_J и m_I и имеет место режим ПБС [15,16]. В режиме ПБС поведение атомных уровней описывается выражением

$$E_{|J,m_{I},I,m_{I}\rangle} = A_{hfs}m_{J}m_{I} + \mu_{B}(g_{J}m_{J} + g_{I}m_{I})B, \qquad (2)$$

где g_J и g_I – факторы Ланде для полного момента электрона *J* (g_J = 2.002 для $5S_{1/2}$) и магнитного момента ядра атома ⁸⁵Rb (g_I = -0. 000293).

На рис.10 приведена расчетная зависимость поведения уровней сверхтонкой структуры атомов ⁸⁵Rb, $F_g = 2,3$ от магнитного поля (кривые построены по известной модели, приведенной, например, в [14]). Из рис.10 видно, что расщепленные уровни $F_g = 2$ и $F_g = 3$, которые при малых полях описываются проекциями m_F , а при больших магнитных полях описываются проекциями m_J (и группируются по шесть штук). Частотные наклоны расщепленных компонент для $F_g = 3$ стремятся к положительной величине $s(F_g = 3)$, а для компонент с $F_g =$ 2 к отрицательной величине $s'(F_g = 2)$. Нетрудно видеть, что в случае пяти компонент 2–6 для наклона s(2-6) имеем $s(2-6) = s(F_g = 3) - [-s'(F_g = 2)] = s(F_g = 3) +$ $<math>s'(F_g = 2)$. Используя выражение (2) и рис.10, нетрудно показать, что для *s* имеем $s(2-6) = (2\mu_Bg_J|m_J|)/B \approx 2.8$ МГц/Гс ($g_J \approx 2.002$; поскольку g_I на четыре порядка меньше, поэтому член g_lm_l опущен). В формировании компоненты l, как видно из диаграммы на рис.6, участвуют уровни ($F_g = 2$, $m_F = -2$) и ($F_g = 3$, $m_F = -3$), которые на рис.10 отмечены стрелками. Из рис.10 видно, что наклоны этих двух уровней при больших магнитных полях стремятся к той же величине, то есть $s[(F_g = 2, m_F = -2)] \approx s[(F_g = 3, m_F = -3)]$, и поскольку при формировании компонент *N*-резонанса работает разность частот между нижними уровнями (см. формулу (1)), то, следовательно, частотный наклон s(l) стремится к нулю. Аналогично, для пояснений к рис.9 имеем $s'(l'-5') = -(2\mu_Bg_J|m_J|)/B \approx -2.8$ МГц/Гс, и частотный наклон s(6) стремится к нулю.



Magnetic Fleid, G

Рис.10. Расчетная зависимость поведения уровней сверхтонкой структуры атомов ⁸⁵Rb, $F_g = 2,3$ от величины магнитного поля.

4. Заключение

Приведены новые результаты по исследованию поведения *N*-резонанса, формирующегося в Λ -системе паров атомов ⁸⁵Rb, D_1 линии во внешних поперечных магнитных полях в интервале 1–1600 Гс, с использованием микроячейки с толщиной столба паров атомов рубидия L = 40 мкм. Использовались излучения двух непрерывных узкополосных диодных лазеров с длиной волны $\lambda \approx 795$ нм (с шириной линии ~1 МГц). Показано, что *N*-резонанс в поперечном магнитном поле расщепляется на шесть компонент. Продемонстрировано, что с увеличением магнитного поля частоты *N*-компонент смещаются либо в высокочастотную, либо в низкочастотную область: это зависит от того, по какому атомному переходу $5S_{1/2}$, $F_g = 3$ (или $F_g = 2$) $\rightarrow 5P_{1/2}$ сканируется частота пробного лазера v_p (при этом частота связывающего лазера v_c разная). Показано, что для обоих случаев при полях >1000 Гс начинает проявляться режим Пашена–Бака на сверхтонкой структуре атомов ⁸⁵Rb, т.е. начинается разрыв связи полного углового момента электрона *J* и магнитного момента ядра *I*. Проявление режи-

ма Пашена–Бака заключается в том, что частотные наклоны *s*, *s'* пяти *N*-компонент асимптотически стремятся к одной и той же фиксированной величине s = 2.8 МГц/Гс и s' = -2.8 МГц/Гс, соответственно, а для шестой компоненты *s* и *s'* равны нулю. Приведенная теоретическая модель хорошо описывает экспериментальные особенности расщепления *N*-резонанса на шесть компонент во внешнем поперечном магнитном поле. В случае расщепления на шесть компонент достигается более высокая чувствительность к величине магнитного поля *B*, по сравнению со случаем расщепления на пять компонент в продольном магнитном поле, что может быть важно при измерении внешнего магнитного поля.

Формирование компонент *N*-резонанса с помощью микроячейки может быть также успешно использовано для изучения $D_{1,2}$ линий атомов Cs, K, Na и др. в сильных магнитных полях.

Авторы благодарят А. Папояна, Г. Ахумяна, К. Леруа и Е. Пашаян-Леруа за полезные обсуждения. Авторы благодарят за финансирование работы со стороны Евросоюза FP7/2007-2013 грант № 205025 - IPERA. Исследования частично проведены в рамках проекта IRMAS (CNRS-France & SCS-Armenia). А.С., Р.М. и А.С. С. выражают благодарность за грант Opt-3047 from the Armenian National Science and Education Fund (ANSEF) based in New York, USA. Р.М. выражает благодарность государственной програме подержки аспирантов (грант № 13А-1с09). Исследование выполнено также при финансовой поддержке ГКН МОН РА в рамках научного проекта № SCS 13-1CO29.

ЛИТЕРАТУРА

- 1. R.Wynands, A. Nagel. Appl. Phys. B, 68, 1 (1999).
- 2. M.Fleischhauer, A.Imamoglu, J.P.Marangos. Rev. Mod. Phys., 77, 633 (2005).
- 3. A.Sargsyan, D.Sarkisyan, A.Papoyan. Phys. Rev. A, 73, 033803 (2006).
- 4. A.Sargsyan, Y. Pashayan-Leroy, C. Leroy, R.Mirzoyan, A.Papoyan, D. Sarkisyan. Appl. Phys. B, Lasers and Optics, 105, 767 (2011)
- 5. A. Sargsyan, R. Mirzoyan, D. Sarkisyan. JETP Letters, 96, 303 (2012).
- 6. A.S. Zibrov, C. Ye, Y.V. Rostovtsev, A.B. Matsko, M.O. Scull. Phys. Rev. A, 65, 043817 (2002).
- 7. I. Ben-Aroya, G. Eisenstein. Opt. Express, 19, 9956 (2011).
- 8. A. Sargsyan, R.Mirzoyan, A.Papoyan, D. Sarkisyan. Opt. Lett., 37, 4871 (2012).
- 9. A. Sargsyan, R. Mirzoyan, D. Sarkisyan. JETP, 115, 769 (2012).
- 10. A. Sargsyan, G. Hakhumyan, A. Papoyan, D. Sarkisyan, A. Atvars, M. Auzinsh. Appl. Phys. Lett., 93, 021119 (2008).
- 11. W. Happer. Rev. Mod. Phys., 44, 169 (1972).
- 12. C. Hancox, M. Hohensee, M. Crescimanno, D.F. Phillips, R.L. Walsworth. Opt. Lett., 33, 1536 (2008).
- 13. M. Auzinsh, D. Budker, S.M. Rochester. Optically Polarized Atoms: Understanding Light-Atom Interactions. Oxford University Press, 2010.
- 14. B.A. Olsen, B. Patton, Y.-Y. Jau, W. Happer. Phys. Rev. A, 84, 063410 (2011).
- 15. A. Sargsyan, G. Hakhumyan, C. Leroy, Y. Pashayan-Leroy, A. Papoyan, D. Sarkisyan. Opt. Lett., 37, 1379 (2012).

⁸⁵Rb ԻՉՈՏԱՊԻ ԱՏՈՄՆԵՐԻ ለ-ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ N-ՏԻՊԻ ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ՌԵՉՈՆԱՆՍԻ ՃԵՂՔՈՒՄԸ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՂ ՈՒԺԵՂ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԴԱՇՏՈՒՄ

Ա.Դ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ, Ռ.Կ. ՄԻՐՉՈՅԱՆ, Ա.Ս. ՍԱՐԿԻՍՅԱՆ, Ա.Հ. ԱՄԻՐՅԱՆ, Դ.Հ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Հետազոտված է նեղշերտ N-տիպի ռեզոնանսը, որը ձևավորվում է ⁸⁵Rb ատոմների A-համակարգում։ Ատոմական գոլորշիներ պարունակող նույնիսկ նեղ (միկրոնային հաստության) օպտիկական բջիջների կիրառման դեպքում N-տիպի ռեզոնանսն ունի բարձր կոնտրաստ։ Օգտագործված են երկու նեղշերտ դիոդային լազերային Ճառագայթներ։ Փորձնականորեն և տեսականորեն հետազոտված են N-տիպի ռեզոնանսի Ճեղքման առանձնահատկությունները 6 բաղադրիչի լայնական հզոր մագնիսական դաշտում և ⁸⁵Rb ատոմների համար գրանցվել է Պաշեն–Բակի երևույթի սկիզբը։

SPLITTING OF N-TYPE OPTICAL RESONANCE FORMED IN A-SYSTEM OF ⁸⁵Rb ATOMS IN A STRONG TRANSVERSE MAGNETIC FIELD

A.D. SARGSYAN, R.K. MIRZOYAN, A.S. SARKISYAN, A.H. AMIRYAN, D.H. SARKISYAN

N-type narrow-band optical resonance formed in Λ -system of ⁸⁵Rb atoms has been studied. Even for the case of thin optical cells (micrometer thickness) usage the N-type resonance has a high contrast. Two continuous narrow-band diode laser radiations were used. The peculiarities of *N*-type resonance splitting to the six components in strong transverse magnetic fields are experimentally and theoretically studied and the evidence of the Paschen–Back regime on the hyperfine structure of ⁸⁵Rb atoms is observed.